

OBSAH

1	ÚVOD.....	11
2	ZÁKLADY HLEDÁNÍ PORUCH	15
2.1	ZÁKLAZNÍ ODBORNÉ POJMY	15
2.2	PŘÍČINY CHYB, MECHANISMY CHYB A MODELY CHYB	17
2.2.1	Příčiny chyb ve vývoji a v servisu	17
	Příčiny chyb ve vývoji	17
	Příčiny poruch v servisu	22
2.2.2	Chybové mechanismy a chybové hypotézy	24
	Chybové mechanismy v polovodičích	25
	Chybové mechanismy v zařízeních nebo funkčních jednotkách	31
	Chybové mechanismy podmíněné prostředím	31
2.2.3	Modely chyb	32
2.3	TESTOVACÍ A DIAGNOSTICKÉ PRINCIPY	34
2.3.1	Testovací a zkušební postupy	34
2.3.2	Kritéria kvality zkušebního postupu	35
2.3.3	Úrovně testování, rozsah testování, tvrdost testů	37
	Stav techniky	42
	Neúplnost při testování	50
	Příčiny nedostatečné tvrdosti testu, popřípadě nedostatečného pokrytí	52
2.3.4	Návrh systému z hlediska testování a servisu	54
2.4	ROZPOZNÁVÁNÍ PORUCH (VERIFIKACE)	61
2.4.1	Pozorování a sledování normálních průběhů	61
2.4.2	Sledování diagnostických průběhů	61
2.4.3	Rozpoznávání přechodných poruch (krátkodobých výpadků)	64
2.4.4	Zahořovací testy (burn-in-tests)	65
2.5	LOKALIZACE PORUCH	66
2.5.1	Strategie hledání poruch	66
2.5.2	Logické uvažování při hledání poruch	66
2.5.3	Sledování průběhu nebo sledu signálů	69
	Časové poměry při testování	70
	Metody sledování signálů	70
	Jmenovité chování	76
	Jednoduché příklady	76
	Latentní poruchy a sledování signálů	80
	Zpětná vazba v průbězích signálu	80
2.5.4	Sledování signálu při neúplné dokumentaci	83
2.5.5	Principy brokovnice (shotgun principles)	84
2.6	VYMĚŇOVAT NEBO MĚŘIT?	84

2.7	„OBRÁCENÁ“ VÝMĚNNÁ METODA: TESTERY A REFERENČNÍ ZAŘÍZENÍ (MASTER MACHINE)	87
2.7.1	<i>Testery, simulátory a testovací pomůcky</i>	88
2.7.2	<i>Referenční zařízení (master machines)</i>	89
2.8	DIFERENČNÍ DIAGNOSTIKA	90
3	VESTAVĚNÉ PROSTŘEDKY PRO TESTOVÁNÍ A HLEDÁNÍ PORUCH	91
3.1	Přehled	91
3.2	Rozpoznávání poruch on line	94
3.2.1	Zdvojování (dvojnásobná redundancy)	94
	Princip Master – Checker (hlavní zapojení – kontrolní zapojení)	95
	Hledání poruch u dvojnásobné redundancy	95
3.2.2	Kontrola paritou	99
	Obvody pro kontrolu parity na paralelních informačních vedeních	100
	Účinnost kontroly paritou	104
3.2.3	Kontrolní kódy CRC	106
	Účinnost kontroly CRC	108
	Cyklické kódy jako základ komprese testových dat	110
3.2.4	Časové kontroly a měření času	110
	Metody kontroly času	110
	Měření času	114
	Obvody pro kontrolu a měření času	115
	Testování prvků pro kontrolu a měření času	126
3.2.5	Další testy plauzibility	128
3.2.6	Hlídání podmínek prostředí a provozních podmínek	130
	Minimální technické požadavky	131
	Základní zapojení	133
	Kontrola napětí	135
	Kontrola teploty	139
	Ochrana před krádeží a sabotáží	140
	Příklad hlídacího integrovaného obvodu	140
3.2.7	Ochranná opatření	142
3.3	POZOROVATELNOST A DOSAŽITELNOST	143
3.3.1	<i>Nejjednodušší formy přístupnosti</i>	143
3.3.2	<i>Testovací rozhraní</i>	147
3.3.3	<i>Dotazovací čili serializační princip</i>	148
3.3.4	<i>Adresovací čili deserializační princip</i>	152
3.3.5	<i>Posuvná čili skenovací metoda</i>	156
	Princip	156
	Level Sensitive Scan Design (LSSD)	157
	Skenování s náhodným přístupem (Random Access Scan)	160
	Scan/Set Princip	161
	Boundary Scan	161

3.3.6	<i>Pozorovatelnost a dosažitelnost ve vlastních konstrukcích</i>	169
3.4	VESTAVĚNÉ AUTOTESTOVACÍ A JINÉ TESTOVACÍ PROSTŘEDKY	170
3.4.1	<i>Autotestovací prostředky</i>	170
3.4.2	<i>Pseudonáhodné testy</i>	171
3.4.3	<i>Sběrnice s vysokou impedancí</i>	173
3.4.4	<i>Strom z logických členů NAND</i>	173
3.4.5	<i>Testovací prostředky v programovatelné logice</i>	175
3.4.6	<i>Hlídací a testovací prostředky ve výkonových zapojeních</i>	176
4	TECHNIKA MĚŘENÍ A TESTOVÁNÍ.....	179
4.1	ZÁKLADY	179
4.1.1	<i>K volbě měřicích a testovacích přístrojů</i>	179
4.1.2	<i>Základní technická data</i>	180
4.1.3	<i>Chyby měření, citlivost, rozlišovací schopnost</i>	182
	<i>Chyby (neurčitosti) měření</i>	182
	<i>Citlivost</i>	185
	<i>Rozlišovací schopnost</i>	185
	<i>Volba přístroje</i>	186
	<i>Chyby podmíněné měřicím uspořádáním</i>	187
	<i>Cejchování/kalibrace</i>	188
4.2	MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH ELEKTRICKÝCH VELIČIN	188
4.2.1	<i>Měřicí přístroje pro napětí a proud</i>	188
	<i>Analogové měřicí přístroje</i>	188
	<i>Číslicové měřicí přístroje</i>	193
4.2.2	<i>Měření napětí</i>	195
	<i>Praktická zapojení</i>	200
	<i>Napájení číslicových přístrojů</i>	201
	<i>Problémy s rušením u stejnosměrných měření</i>	203
	<i>Přesnější měření napětí: měření proti zvýšenému napětí (zvednutí)</i>	204
	<i>Měření vysokého napětí</i>	205
4.2.3	<i>Měření proudu</i>	207
	<i>Měření proudu bez rozpojení</i>	210
	<i>Otzázkы z praxe</i>	212
	<i>Měření napětí na nízkoohmových odporech: čtyřdrátové připojení (Kelvin sensing)</i>	215
4.2.4	<i>Současné měření proudu a napětí</i>	216
4.2.5	<i>Měření odporu</i>	216
	<i>Určování odporu z proudu a napětí</i>	217
	<i>Přímo ukazující měřiče odporu (ohmmetry)</i>	217
	<i>Přesné měření odporu</i>	219
	<i>Určení vnitřního odporu měřicího přístroje</i>	220
4.2.6	<i>Měření výkonu</i>	221
4.2.7	<i>Kompenzační metody měření</i>	221

4.2.8	<i>Měření střídavých veličin</i>	224
	Měření napětí a proudu	224
	Měření výkonu	226
4.2.9	<i>Měřicí můstky</i>	228
4.2.10	<i>Měření frekvence</i>	229
4.2.11	<i>Analogové stimuly</i>	231
	Zdroje stejnosměrného napětí	231
	Síťové napájecí zdroje a (laboratorní) síťové napájecí přístroje	231
	Zátěže	236
4.3	OSCILOSKOPY	240
4.3.1	<i>Běžný (analogový) osciloskop</i>	240
	Konstrukce	240
	Přehled funkčních jednotek	242
	Paměťové osciloskopy	248
4.3.2	<i>Digitální paměťový osciloskop (DSO)</i>	248
	Konstrukce	248
	Základy vzorkování signálu	250
	Elementární souvislosti v časové oblasti	254
	Rozpoznávání špičkových hodnot	260
	Metody vzorkování	264
4.3.3	<i>Charakteristické hodnoty</i>	266
	Všeobecné charakteristiky	266
	Charakteristické hodnoty digitálních paměťových osciloskopů	272
4.3.4	<i>Volba a testování osciloskopů</i>	275
	Analogový nebo digitální?	275
	Co nám osciloskop ukáže	278
	Testování osciloskopů	281
	Testovací zapojení	282
	Příklady měření	286
4.3.5	<i>Měřicí praxe</i>	293
	Základní nastavení	293
	Pracovní režimy (1) Režim Y-t (zobrazení časového průběhu signálu)	295
	Pracovní režimy (2): režim X-Y	299
	Různé praktické rady	302
	Spouštění	306
	Režimy spouštění	306
	Volba zdroje spouštěcího signálu	307
	Připojení signálu	310
	Zvláštnosti	315
	Adaptace	316
4.4	TESTOVÁNÍ V ČÍSLICOVÉ (DIGITÁLNÍ) TECHNICE	321
4.4.1	<i>Základy</i>	321
	Analogové a digitální testování	321
	Adaptace	323
	Příprava stimulu	334
4.4.2	<i>Logický analyzátor</i>	346
	Přehled funkčních jednotek	347

Metody záznamu	349
Základy zachycování binárních signálů	350
Spouštění	356
K praktickému používání	361
4.4.3 Příznaková analýza	364
Příznakový analyzátor	364
Příznaková analýza jako vestavěný autotestovací prostředek	368
Komprese testových dat pomocí příznaků	372
4.4.4 Prokazování událostí a spouštění	373
Další příklady zapojení pro sekvenční analýzu	379
4.4.5 Čítání a čítací	392

5 ÚVOD DO PRAXE TESTOVÁNÍ A HLEDÁNÍ CHYB 403

5.1 TESTOVÁNÍ SOUČÁSTEK	403
<i>Testovací metody a prostředky</i>	403
<i>Testování v zapojení</i>	404
Očividné příznaky chyb	404
Sledování signálu	405
Dva triky pro hledání chyb	407
Testy „in-circuit“	409
Ruční testování v zapojení	414
Porovnávací testování	420
<i>Testovací normály</i>	421
5.1.4 Přizpůsobení pro měření (adaptace)	427
Propojovací prvky a kably	427
Adaptace součástek v zapojení (vytváření kontaktu pro měření)	432
Adaptace jednotlivých součástek	438
5.1.5 Pasivní součástky	442
5.1.6 Tranzistory	451
5.1.7 Integrované obvody	455
5.2 TESTOVÁNÍ NAPÁJENÍ	460
5.2.1 Měření na rozvodné sítě 230 V	460
Síťová instalace	460
Napětí a proudy u síťového připojení	461
Připojení sítě	468
Měření napětí a proudu	481
Měření osciloskopem	485
Síťový měřicí adaptér	487
Prokazování síťového rušení	493
Testování bezpečnostních opatření	496
5.2.2 Testování síťových napájecích zdrojů	498
Testovací úlohy	504
5.2.3 Baterie, akumulátory a jimi napájená zařízení	507
Testování nabíječek	510

5.3	TESTOVÁNÍ KABELŮ	512
5.3.1	<i>Testování průchodnosti (propojení) a zkratů</i>	512
	Ruční testování	512
	Automatické testování kabelů	515
	Testování kabelů střídavým napětím	517
	Dvojice vodičů zapojené do kříže (split pairs)	518
5.3.2	<i>Identifikace kabelů</i>	518
5.3.3	<i>Oční diagram (eye pattern)</i>	523
5.3.4	<i>Reflexní testování (time domain reflectometry, TDR)</i>	527
5.4	HLEDÁNÍ CHYB NA DESKÁCH PLOŠNÝCH SPOJŮ	531
5.4.1	<i>Obvyklé chyby na deskách plošných spojů</i>	531
5.4.2	<i>Hledání poruch ve stavu bez napájení</i>	533
5.4.3	<i>Hledání chyb za provozu</i>	537
	Hledání chyb sledováním signálu	537
	Hledání chyb pomocí in-circuit testu	538
5.5	HLEDÁNÍ CHYB V DIGITÁLNÍCH ZAPOJENÍCH	542
5.5.1	<i>Testy plauzibility</i>	542
5.5.2	<i>Sledování signálů</i>	547
	Praktické problémy se sledováním signálů	551
	Poruchy nulování (reset)	556
	Hodinové generátory	557
5.5.3	<i>Hledání poruch na sběrnicových systémech</i>	557
DODATKY		561
DODATEK 1. OPATŘENÍ PROTI VÝBOJŮM ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE (ESD)		561
DODATEK 2. BEZPEČNOST PRÁCE		563
DODATEK 3. PLOVOUCÍ ZEM		564
DODATEK 4. ÚROVNĚ SIGNÁLŮ A HRANY SIGNÁLŮ		566
DODATEK 5. CHARAKTERISTIKY STŘÍDAVÉHO PRODU		569
DODATEK 6. POSUVNÉ REGISTRY SE ZPĚTNOU VAZBOU		573
DODATEK 7. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ POMOCÍ ON-LINE SYSTÉMŮ		584
DODATEK 8. ODKAZY NA LITERATURU		587
REJSTŘÍK		591